

LIGHT EMISSION DEVICE

Publication number: JP2002208477

Publication date: 2002-07-26

Inventor: YAMAZAKI SHUNPEI; ARAI YASUYUKI

Applicant: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

Classification:

- International: H05B33/04; G09F9/30; H01L27/32; H01L51/50;
H05B33/10; H05B33/14; H05B33/22; H05B33/04;
G09F9/30; H01L27/28; H01L51/50; H05B33/10;
H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7): H05B33/04;
G09F9/30; H05B33/10; H05B33/14; H05B33/22

- European:

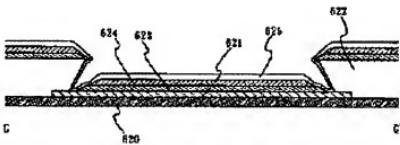
Application number: JP20010345439 20011109

Priority number(s): JP20010345439 20011109; JP20000342739 20001110

[Report a data error here](#)

Abstract of JP2002208477

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a pixel part from generating cracks by relaxing thermal stress. **SOLUTION:** On the upper layer of a thin film transistor used for an active matrix light emitting device, the third insulation layer made of silicon nitride or silicon nitric oxide is formed together with a positive electrode, an organic compound layer, and a negative electrode containing alkali metal between the fourth insulation layer, made of carbon as a main component and the third insulation layer. The light emitting element is formed between reverse tapered shaped separation walls made of insulation material.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-208477

(P2002-208477A)

(43)公開日 平成14年7月26日(2002.7.26)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-コード(参考)
H 05 B 33/04		H 05 B 33/04	3 K 0 0 7
G 09 F 9/30	3 3 8	G 09 F 9/30	3 3 8 5 C 0 9 4
	3 6 5		3 6 5 Z
H 05 B 33/10		H 05 B 33/10	
33/14		33/14	A
	審査請求 未請求 請求項の数 6 O.L (全 15 頁)		最終頁に統く

(21)出願番号 特願2001-345439(P2001-345439)

(22)出願日 平成13年11月9日(2001.11.9)

(31)優先権主張番号 特願2000-342739(P2000-342739)

(32)優先日 平成12年11月10日(2000.11.10)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72)発明者 山崎 舜平

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72)発明者 荒井 康行

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

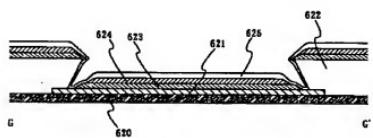
導体エネルギー研究所内

(54)【発明の名称】 発光装置

(57)【要約】

【課題】画素部は熱応力が加えられることになり、画素部を形成する各層に熱応力が働き、その力が大きいとクラック(ひび割れ)が発生するという不良をもたらす。本発明は、このような応力を緩和することが可能な画素構造を提供することを目的とする。

【解決手段】アクティブマトリクス駆動方式の発光装置において、薄膜トランジスタの上層には、窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第3絶縁層と、前記第3絶縁層と炭素を主成分とする第4絶縁層との間に、陽極と、有機化合物から成る層と、アルカリ金属を含む陰極とを有する発光素子が形成され、当該発光素子は、絶縁材料から成る逆テーパー状の隔壁層の間に形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第1絶縁層と、酸化窒化珪素から成る第2絶縁層との間に、珪素を主成分とする半導体層と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とを有する薄膜トランジスタが形成され、前記薄膜トランジスタの上層には、窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第3絶縁層と、炭素を主成分とする第4絶縁層と、前記第3絶縁層と第4絶縁層との間に、陽極と、有機化合物層と、アルカリ金属を含む陰極とを有する発光素子が形成され、当該発光素子は、絶縁材料から成る隔壁層の間に形成されていることを特徴とする発光装置。

【請求項2】窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第1絶縁層と、酸化窒化珪素から成る第2絶縁層との間に、珪素を主成分とする半導体層と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とを有する薄膜トランジスタが形成され、前記薄膜トランジスタの上層には、窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第3絶縁層と、炭素を主成分とする第4絶縁層と、前記第3絶縁層と第4絶縁層との間に、陽極と、有機化合物層と、アルカリ金属を含む陰極とを有する発光素子が形成され、当該発光素子は、絶縁材料から成り、上部が基板と平行方向に突出する形状の隔壁層の間に形成されていることを特徴とする発光装置。

【請求項3】窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第1絶縁層と、酸化窒化珪素から成る第2絶縁層との間に、珪素を主成分とする半導体層と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とを有する薄膜トランジスタが形成され、前記薄膜トランジスタの上層には、窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第3絶縁層と、炭素を主成分とする第4絶縁層と、前記第3絶縁層と第4絶縁層との間に、陽極と、有機化合物層と、アルカリ金属を含む陰極とを有する発光素子が形成され、前記発光素子は絶縁材料から成る隔壁層の間に形成され、前記有機化合物層と前記陰極とは、前記隔壁層に接すことなく設けられていることを特徴とする発光装置。

【請求項4】窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第1絶縁層と、酸化窒化珪素から成る第2絶縁層との間に、珪素を主成分とする半導体層と、ゲート絶縁膜と、ゲート電極とを有する薄膜トランジスタが形成され、前記薄膜トランジスタの上層には、窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第3絶縁層と、炭素を主成分とする第4絶縁層と、前記第3絶縁層と第4絶縁層との間に、陽極と、有機化合物層と、アルカリ金属を含む陰極とを有する発光素子が形成され、前記発光素子は絶縁材料から成り、上部が基板と平行方向に突出する形状の隔壁層の間に形成され、前記有機化合物層と前記陰極とは、前記隔壁層に接することなく設けられていることを特徴とする発光装置。

【請求項5】請求項1乃至請求項4のいずれか一において、第4絶縁層はダイアモンドライクカーボンからなる

層であることを特徴とする発光装置。

【請求項6】請求項1乃至請求項4のいずれか一において、第2絶縁層と第3絶縁層との間には、有機樹脂層が設けられていることを特徴とする発光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電場を加えることで発生するルミネッセンス（エレクトロルミネッセンス：Electro Luminescence）が得られる発光体及びそれを用いた発光装置に関する。特に本発明は、発光体に有機化合物を用いた発光装置に関する。エレクトロルミネッセンスには蛍光と燐光とが含まれ、本発明はいずれか一方、または両者による光の放出を応用した発光装置に関する。

【0002】

【従来の技術】液晶を用いた表示装置は、その代表的な形態としてバックライトまたはフロントライトが用いられ、その光により画像を表示する仕組である。液晶表示装置は様々な電子装置における画像表示手段として採用されているが、視野角が狭いといった構造上に欠点を有している。それに対し、エレクトロルミネッセンスが得られる発光体を用いた表示装置は視野角が広く、視認性も優れることから次世代の表示装置として注目されている。

【0003】発光体に有機化合物を用いた発光素子（以下、有機発光素子という）の構造は、陰極と陽極との間に有機化合物で形成される正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層などを適宜組み合わせた構造となっている。ここでは、正孔注入層と正孔輸送層とを区別して表記しているが、これらは正孔輸送性（正孔移動性）が特に重要な特性である意味において同じである。便宜上区別するために、正孔注入層は陽極に接する側の層であり、発光層に接する側の層は正孔輸送層と呼んでいる。また、陰極に接する層を電子注入層と呼び、発光層に接する側の層を電子輸送層と呼んでいる。発光層は電子輸送層を兼ねる場合もあり、発光性電子輸送層とも呼ばれる。これらの層を組み合わせて形成される発光素子は整流特性を示し、ダイオードと同様な構造となっている。

【0004】その発光機構は、陰極から注入された電子と、陽極から注入された正孔が発光体で成る層（発光層）で再結合して励起子を形成し、その励起子が基底状態に戻る時に光を放出する現象として考えられている。励起状態には一重項状態からの発光（蛍光）と三重項状態からの発光（燐光）がある。輝度は數十~數万cd/m²におよぶことから、原理的に表示装置などへの応用が可能であると考えられている。しかし、その一方で種々の劣化現象が存在し、実用化を妨げる問題として残っている。

【0005】有機化合物から成る発光体、或いは有機發

光素子の劣化の要因として、(1)有機化合物の化学的な劣化(励起状態を経由)、(2)駆動時の発熱による有機化合物の溶融、(3)マクロな欠陥に由来する絶縁破壊(4)電極または電極／有機層界面の劣化、(5)有機化合物の非晶質構造における不安定性に起因する劣化、の5種類が考えられている。

【00006】上記(1)～(3)は有機発光素子を駆動することにより劣化するものである。発熱は素子内の電流がジュール熱に変換されることにより必然的に発生する。有機化合物の融点またはガラス転移温度が低いと溶融することが考えられる。また、ピンホールや引っ掻き傷の存在によりその部分に電界が集中して絶縁破壊が起これる。(4)と(5)は室温で保存しても劣化が進行する。(4)はダクススポットとして知られ、陰極の酸化や水分との反応が原因である。(5)は有機発光素子に用いる有機化合物はいずれも非晶質材料であり、長期保存や経時変化、発熱により結晶化し、非晶質構造を安定に保存できるものは殆どないと考えられている。

【00007】ダクススポットは封止技術の向上によりかなり抑制されてきたが、実際の劣化は上記の要因が複合して発生するものであり、統一的に理解するのは困難な状況にある。典型的な封止技術は、基板上に形成された有機発光素子を封止材で密閉し、その空間に乾燥剤を設ける方法として知られている。しかし、定電圧を持続的に印加すると有機発光素子に流れる電流の低下と共に発光輝度が低下する現象は、有機化合物の物性に由来するものであると考えられている。

【00008】有機発光素子を形成するための有機化合物は、低分子系有機化合物と高分子系有機化合物の両者が知られている。低分子系有機化合物の一例は、正孔注入層として銅フタロシアニン(CuPc)芳香族アミン系材料である α -NPD(4,4'-ビス-[N-(ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル)やMTDATA(4,4'-トリス(N-3-メチルフェニル-N-フェニルアミノ)トリフェニルアミン)、発光層としてトリス-8-キノリノラトアルミニウム錯体(A1q₃)などが知られている。高分子有機発光材料では、ポリアニリンやポリオフェン誘導体(PEDOT)などが知られている。

【00009】材料の多様性という観点からは、蒸着法で製作される低分子系有機化合物は高分子系有機系材料と比較して格段の多様性があるとされている。しかし、いずれにしても純粋に基本構成単位のみからできている有機化合物は希であり、異種の結合、不純物が製造過程で混入し、また顔料など種々の添加剤が加えられていることもある。また、これらの材料の中には水分により劣化する材料、酸化されやすい材料などが含まれている。水分や酸素などは大気中から容易に混入可能であり取り扱いには注意を要している。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】有機化合物が光劣化を

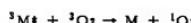
受けると、化学結合は二重結合、酸素を含んだ構造(-OH、-OOH、>C=O、-COOHなど)に変化することが知られている。従って、酸素を含む雰囲気中に有機化合物を置いた場合、または有機化合物中に酸素やH₂Oを不純物として含む場合には、結合状態が変化して劣化が促進すると考えられる。

【0011】半導体技術の分野では、ダイオードに見られるように半導体接合を有する半導体素子において、酸素を起因とする不純物は禁制帯中に局在準位を形成し、接合リーカーやキャリアのライフタイムを低下させる要因となり、半導体素子の特性を著しく低下させることが知られている。

【0012】酸素分子は、分子軌道の最高被占有準位(HOMO)が縮重しているので、基底状態で三重項状態の特異な分子である。通常、三重項から一重項の励起過程は禁制遷移(スピントリート)となるため起こりにくく、そのため一重項状態の酸素分子は発生しない。しかしながら、酸素分子の周囲に一重項状態よりも高いエネルギー状態の三重項状態の分子(³M*)が存在すると、以下のようなエネルギー移動が起こることにより、一重項状態の酸素分子が発生する反応を導くことができる。

【0013】

【式1】

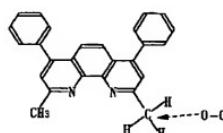


【0014】有機発光素子の発光層における分子の励起状態の内75%は三重項状態であると言われている。従って、有機発光素子内に酸素分子が混入している場合、式1のエネルギー移動により一重項状態の酸素分子が発生し得る。一重項励起状態の酸素分子はイオン的(電荷に偏りがある)性質を有するため、有機化合物に生じている電荷の偏りと反応する可能性が考えられる。

【0015】例えば、パソキュプロイン(以下、BCPと記している)においてメチル基は電子供与性であるため共役環に直接結合している炭素は正に帯電する。下記化1で示すようにイオン的性質を有する一重項酸素が正に帯電する酸素分子があると反応して、下記化2で示すようにカルボン酸と水素ができる可能性がある。その結果、電子輸送が低下することが予想される。

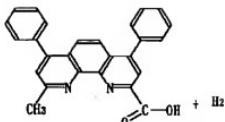
【0016】

【化1】



【0017】

【化2】



【0018】本発明者はこのような考察を基にして、有機発光素子及びそれを用いた有機発光装置において、有機化合物中に含まれる酸素やH₂Oなどの不純物が輝度の低下等、種々の劣化を起こす不純物であることを見出した。

【0019】陰極と陽極との間に有機化合物から成る層を有する有機発光素子、及び当該有機発光素子を用いて構成される発光装置においては、輝度の低下、ダーカススポットなどの電極材料の劣化をもたらす酸素濃度を低減することが必要となる。

【0020】有機発光素子を用いた好適な応用例は、当該有機発光素子で画素部を形成したアクティブマトリクス駆動方式の発光装置である。各画素には能動素子として薄膜トランジスタ（以下、TFTと記す）が設けられている。しかし、半導体膜を用いて形成されるTFTはアルカリ金属の汚染によりしきい値電圧などの特性値が変動することが知られている。本発明は、陰極に仕事関数の小さなアルカリ金属を用いる有機発光素子とTFTとを組み合わせて画素部を形成するための適した構造が要求される。

【0021】有機発光素子とTFTを組み合わせて画素部を形成するアクティブマトリクス駆動方式の発光装置は、珪素を主成分とする半導体材料、珪素を主成分とする無機絶縁材料又は有機絶縁材料を適宜組み合わせて構成している。有機発光素子の外部量子効率は依然50%に満たないので、注入されたキャリアの多くは熱に変換し、発光素子を加熱する。その結果、発光素子は熱応力が加わり、画素を形成する各層に熱応力が働き、その力が大きいとクラック（ひび割れ）が発生するという不良が発生する。

【0022】上記問題点を鑑み、本発明は、発光装置における化学的及び物理的な要因による劣化を防ぎ、信頼性の向上を図ることを目的とする。

【0023】

【課題を解決するための手段】本発明は発光装置の劣化を防止するために、有機発光素子を形成する有機化合物中に含まれる酸素、H₂Oなどの酸素を含む不純物を低減することを特徴としている。勿論、酸素、水素など是有機化合物の構成元素として含まれているが、本発明において有機化合物に対する不純物とは、本来の分子構造に含まれない外因性の不純物をいう。こうした不純物は原子状、分子状、遊離基、オリゴマーとして有機化合物中に存在していると考えられる。

【0024】さらに、本発明は、アクティブマトリクス

駆動をする発光装置において、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属がTFTを汚染してしきい値電圧の変動などを防ぐための構造を設ける。

【0025】本発明はかかる不純物を除去し、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層など有機発光素子を形成するために用いられる有機化合物から成る層に含まれる当該不純物濃度を、その平均濃度において $5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以下、好ましくは $1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以下に低減する。特に、発光層及びその近傍の酸素濃度を低減することが要求される。

【0026】有機発光素子が $1000 \text{Cd} / \text{cm}^2$ の輝度で発光するとき、それを光子に換算すると $10^{16} \text{個} / \text{s} \cdot \text{e} \cdot \text{cm}^2$ の放出量に相当する。有機発光素子の量子効率を1%と仮定すると、必要な電流密度は $10 \text{mA} / \text{cm}^2$ が要求される。非晶質半導体を用いた太陽電池やフォトダイオードなど半導体素子を基にした経験則に従えば、この程度の電流が流れる素子において良好な特性を得るために、欠陥準位密度を $10^{16} \text{個} / \text{cm}^3$ 以下にする必要がある。その値を実現するには、欠陥準位を形成する悪性の不純物元素の濃度を上記の様に $5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以下、好ましくは $1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以下に低減する必要がある。

【0027】有機発光素子を形成する有機化合物の不純物を低減するために、それを形成するための製造装置は以下の構成を備える。

【0028】低分子系有機化合物からなる層を形成するための蒸着装置では、反応室内部の壁面を電解研磨により鏡面化し、ガスの放出量を低減する。反応室の材質はステンレス鋼またはアルミニウムを用いる。内壁からのガス放出を防ぐという目的においては反応室の外側にはヒーターを設けてペーリング処理を行う。ペーリング処理によりガス放出はかなり低減できるが、蒸着時には逆に冷媒で冷却することが好ましい。排気系はターボ分子ポンプとドライボンプを行い、排気系からの油蒸気の逆拡散を防止する。また、残留するH₂Oを除去するためクライオポンプを併設しても良い。

【0029】蒸発源は抵抗加熱型を基本とするが、クマーセンセルを用いても良い。蒸着用材料は反応室に付随するロードロック式の交換室から搬入する。こうして、蒸着用材料の装着時に反応室の大気開放を極力さける。蒸発源は有機物材料が主であるが、蒸着前に反応室内部で昇華精製を行う。その他にも、帯域精製法（ゾーニングファイング）を適用しても良い。

【0030】反応室に導入する基板の前処理は、加熱によるガス放出処理やアルゴンを用いたプラズマ処理を行い、基板から放出される不純物を極力低減する。アクティブマトリクス駆動する発光装置では、有機発光素子を形成する基板には予めTFTが形成されている。当該基板の構成要素として、有機樹脂材料を用いた絶縁層などが適宜用いられている場合には、その部材からのガス放

出を低減させておく必要がある。また、反応室に導入する窒素ガスやアルゴンガスは供給口で精製する。

【0031】一方、高分子系有機化合物から成る層を形成する場合には、重合度の制御を完全に行うことができないので分子量に幅が生じてしまい融点が一義的に決まらない場合がある。その場合には透析法や高速液体クロマトグラフィ法が適している。特に透析法ではイオン不純物を効率良く取り除くには電気透析法が適している。

【0032】こうして形成される有機発光素子で画素部を形成し、当該画素の各画素を能動素子により制御するアクティブラミトリクス駆動方式では、その構造の一形態として、基板上に半導体膜、ゲート絶縁膜、ゲート電極を有するTFTが形成され、その上層に有機発光素子が形成されている。用いる基板の代表例はガラス基板であり、バリウムホウケイ酸ガラスやアルミニウムホウケイ酸ガラスには微量のアルカリ金属が含まれている。半導体膜は下層側のガラス基板と上層側の有機発光素子からのアルカリ金属による汚染を防止するために、窒化珪素、酸化窒化珪素で被覆する。

【0033】一方、平坦化した表面に形成することが望しい有機発光素子は、ポリイミドやアクリルなど有機樹脂材料から成る平坦化膜上に形成する。しかし、このような有機樹脂材料は吸湿性がある。酸素やH₂Oで劣化する有機発光素子はガスバリア性のある窒化珪素、酸化窒化珪素、ダイアモンドライカーボン(DLC)で被覆する。

【0034】図12は本発明のアクティブラミトリクス駆動方式の発光装置における概念を説明する図である。発光装置1200の構成要素として、TFT1201と有機発光素子1202が同一の基板に形成されている。TFT1201の構成要素は半導体膜、ゲート絶縁膜、ゲート電極などであり、含まれる元素として珪素、水素、酸素、窒素、その他ゲート電極を形成する金属などがある。一方有機発光素子1202は有機化合物材料の主なる構成要素の炭素の他に、リチウムなどのアルカリ金属が元素として含まれている。

【0035】TFT1201の下層側(ガラス基板1203側)には、ブロッキング層として窒化珪素または酸化窒化珪素1205が形成されている。その反対の上層側には保護膜として酸化窒化珪素1206が形成されている。一方、有機発光素子1202の下層側には保護膜として窒化珪素または酸化窒化珪素1207が形成されている。この保護膜としては、その他に酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化窒化アルミニウムなどを適用することもできる。特に適した保護膜は、スパッタリング法で作成された窒化珪素膜である。上層側には保護膜としてDLC膜1208が形成される。

【0036】そして、TFTと有機発光素子の間には有機樹脂層間絶縁膜1204が形成され、一体化されてい

る。TFT1201が最も嫌うナトリウムなどのアルカリ金属は、窒化珪素または酸化窒化珪素1205または酸化窒化珪素1206でブロッキングしている。一方、有機発光素子1202は酸素やH₂Oを最も嫌うため、それをブロッキングするために窒化珪素または酸化窒化珪素1207及びDLC膜1208が形成されている。また、これらは有機発光素子1202が有するアルカリ金属元素を外に出さないための機能も有している。

【0037】このようにTFTと有機発光素子を組み合わせて構成される発光装置は、不純物汚染に対する相反する性質を満足させるために、酸素、H₂Oに対するブロッキング性を有する絶縁膜を巧みに組み合わせて形成する。

【0038】上記構成要素を基本として、陽極と有機化合物層とアルカリ金属を含む陰極とを有する発光素子は絶縁材料から成る隔壁層の間に形成する。隔壁層の形態は、上部が基板と平行な方向に突出する形状(いわゆる、オーバーハング形状)とし、有機発光素子の有機化合物層と陰極層が接しない構造とする。

【0039】発光素子を形成する有機化合物材料の精製及び成膜時の不純物混入を防ぎ、有機化合物層を高純度化することにより、輝度の低下や陰極層の劣化を防止することができる。また、発光素子とTFTとの間に窒化珪素、酸化窒化珪素などから成る無機絶縁層を設けることにより、陰極層を形成するアルカリ金属元素が、TFTを構成する半導体膜へ拡散するのを防ぐことができる。発光素子においては、隔壁層をオーバーハング形状とし、有機発光素子の有機化合物層と陰極層が接しない構造とすることにより、熱応力で発光装置を構成する各層に当該応力が働き、クラックなどの物理的損傷が発生することを防止することができる。そして、このような作用により、発光装置の信頼性を向上させることができる。

【0040】尚、本明細書において発光装置とは、上記発光体を用いた装置全般を指して言う。また、陽極と陰極の間に前記発光体を含む層を有する素子(以下、発光素子と呼ぶ)にTAB(Tape Automated Bonding)テープ若しくはTCP(Tape Carrier Package)が取り付けられたモジュール、TABテープやTCPの後にプリント配線基板が設けられたモジュール、または、発光素子が形成されている基板にCOG(Chip On Glass)方式によりICが実装されたモジュールも全て発光装置の範囲に含むものとする。

【0041】また、本明細書でいう不純物元素としての酸素濃度は、二次イオン質量分析法(SIMS)で測定される最低濃度を指している。

【0042】

【発明の実施の形態】【実施の形態1】有機化合物に含まれる酸素、H₂Oなどの不純物濃度を低減することが可能な有機発光素子製造装置の一例について図1を用いて

説明する。図1は、有機化合物から成る層や陰極の形成及び封止を行う装置を示している。搬送室101は、ロード室104、前処理室105、中間室106、成膜室107～109とゲート100a～100fを介して連結されている。前処理室105は被処理基板のガス放出処理及び、表面改質を目的として設けられ、真空中での加热処理や不活性ガスを用いたプラズマ処理が可能となっている。

【0043】成膜室107、108は蒸着法により主に低分子の有機化合物からなる被膜を形成するための処理室であり、成膜室109はアルカリ金属を含む陰極を蒸着法により成膜するための処理室となっている。成膜室107～109には蒸発源に蒸着用材料を装填する材料交換室112～114がゲート100h～100jを介して接続されている。材料交換室112～114は、成膜室107～109を大気開放することなく蒸着用材料を充填するために用いる。

【0044】最初、被膜を堆積する基板103はロード室104に装着され、搬送室101にある搬送機構(A)102により前処理室や各反応室に移動する。ロード室104、搬送室101、前処理室105、中間室106、成膜室107～109、材料交換室112～114は排気手段により減圧状態に保たれている。排気手段は大気圧から1Pa程度をオイルフリーのドライポンプで真空排気し、それ以上の圧力は磁気浮上型のターボ分子ポンプまたは複合分子ポンプにより真空排気する。反応室にはH₂Oを除去するためにクライオポンプを併設しても良い。こうして排気手段からの油蒸気の逆拡散を防止する。

【0045】これら真空排気される部屋の内壁面は、電解研磨により鏡面処理し、表面積を減らしてガス放出を防いでいる。材質はステンレス鋼またはアルミニウムを用いる。内壁からのガス放出を低減するという目的においては反応室の外側にはヒーターを設けてペーキング処理を行うことが望ましい。ペーキング処理によりガス放出はかなり低減できる。さらにガス放出による不純物汚染を防止するには、蒸着時に冷媒を用いて冷却すると良い。こうして、1×10⁻⁶Paまでの真密度を実現する。

【0046】中間室106はスピナー111が備えられた塗布室110とゲート110gを介して接続されている。塗布室110では主に高分子材料から成る有機化合物の被膜をスピンコート法で形成するための処理室であり大気圧でのこの処理は行われる。そのため、基板の搬出と搬入は中間室106を介して行い、基板が移動する側の部屋と同じ圧力を調節することにより行う。塗布室に供給する高分子系有機材料は、透析法、電気透析法、高速液体クロマトグラフで精製して供給する。精製は供給口で行う。

【0047】反応室に導入する基板の前処理は、前処理

室105において加熱によるガス放出処理とアルゴンプラズマによる表面処理を行い、基板から放出される不純物を極力低減する。特に基板に有機樹脂材料から成る層間絶縁膜または、パターンが形成されている場合には、当該有機樹脂材料が吸収しているH₂Oなどが、減圧下で放出されるため、反応室内部を汚染してしまう。そのために、前処理室105で基板を加熱してガス放出処理を行い、或いはプラズマ処理を行った表面を緻密化することでガス放出量を低減させる。ここで、反応室に導入する窒素ガスやアルゴンガスは、ゲッター材を用いた精製手段で精製する。

【0048】蒸着法は抵抗加熱型であるが、高精度に温度制御し、蒸発量を制御するためにクヌーセンセルを用いても良い。蒸着用材料は反応室に付随する専用の材料交換室から導入する。こうして、反応室の大気開放を極力さける。成膜室を大気開放することにより、内壁にはH₂Oをはじめ様々なガスが吸着し、これが真空排気をすることにより再度放出される。吸着したガスの放出が收まり真密度が平衡値に安定するまでの時間は、數十～数百時間をする。そのために成膜室の壁をベーキング処理してその時間を短縮させている。しかし、繰り返し大気開放することは効率的な手法ではないので、図1に示すように専用の材料交換室を設けることが望ましい。蒸発源は有機物材料が主であるが、蒸着前に反応室内部で昇華精製を行う。また、ゾーン精製法を適用しても良い。

【0049】一方、ロード室104で区切られた封止室115は、陰極の形成まで終了した基板を大気に曝すことなく封止材で封止するための加工を行う。封止材は紫外線硬化樹脂で固定する場合には、紫外線照射機構116を用いる。受渡室117には搬送機構(B)118が設けられ、封止室115で封止まで終了した基板を保存しておく。

【0050】図2は搬送室101、前処理室105、成膜室107の詳細な構成を説明する図である。搬送室101には搬送手段102と、排気手段として複合分子ポンプ207aとドライポンプ208aが設けられている。前処理室105と成膜室107はそれぞれゲート100b、100dで連結されている。前処理室105には、高周波電源216が接続された高周波電極201が設けられ、基板103は基板加熱手段104a、104bが備えられた対向電極に保持される。基板103に吸着した水分などの不純物は、基板兼加熱手段により50～120°C程度に真空中で加熱することにより脱離することができる。前処理室105に接続するガス導入手段はシリンダー216a、流量調節器216b、ゲッターマー材による精製器203から成っている。

【0051】プラズマによる表面処理はヘリウム、アルゴン、クリアントン、ネオンなどの不活性ガス、または不活性ガスと水素を混合したガスを精製器203により精

製し、高周波電力を印加してプラズマ化した雰囲気中に基板を曝すことにより行う。用いるガスの純度はC H₄、CO、CO₂、H₂O、O₂の濃度のそれぞれが2 ppm以下、好ましくは1 ppm以下とすることが望ましい。

【0052】排気手段は、磁気浮上型の複合分子ポンプ207bとドライポンプ208bにより行う。表面処理時における前処理室105内の圧力制御は排気手段に備えられた制御弁により排気速度をコントロールして行う。

【0053】成膜室107は蒸発源211、吸着板212、シャッター218、シャーダーマスク217が備えられている。基板103はシャーダーマスク217上に備えられている。シャッター218は閉鎖式に、蒸着時に開く。蒸発源211及び吸着板212は温度が制御されるものであり、加熱手段213c、213dとそれぞれ接続している。排気系はターボ分子ポンプ207cとドライポンプ208cであり、さらにクライオポンプ209を加えて、成膜室内の残留水分を除去することを可能としている。反応室は加熱手段215a、215bによりベーキング処理を行い成膜室の内壁からのガス放出量を低減することができる。ベーキング処理は50～120°C程度に反応室を加熱しながらターボ分子ポンプまたはクライオポンプが接続された排気系で真空排気をする。その後、反応室を室温または、冷媒により液体窒素温度程度まで冷却することにより1×10⁻⁶Pa程度まで真空排気することを可能としている。

【0054】ゲート1000hで区切られた材料交換室112には蒸発源210、211が備えられて、加熱手段213a、213bにより温度が制御される仕組みとなっている。排気系には、ターボ分子ポンプ207dとドライポンプ208dを用いる。蒸発源211は材料交換室112と成膜室107との間を移動可能であり、供給する蒸着用材料の精製を行なう手段として用いる。

【0055】蒸着用材料の精製方法に限はないが、成膜装置内においてその場で行なうには昇華精製法を採用することが好ましい。勿論、その他にもゾーン精製法を行っても良い。図3と図4は図2で説明する成膜装置内で昇華精製を行う方法を説明する図である。

【0056】有機発光素子を形成するための有機化合物は酸素やH₂Oによって劣化しやすいものが多い。特に低分子系有機化合物はその傾向が強い。従って、当初十分に精製され高純度化されているとしても、その後の取り扱いにより容易に酸素やH₂Oを取り込んでしまう可能性がある。前述の如く、有機化合物に取り込まれた酸素は、分子の結合状態を変化させてしまう悪性の不純物と考えられる。それが有機発光素子の経時変化をもたらし特性を劣化させる原因となる。

【0057】図3は有機化合物材料の昇華精製の概念を説明する図である。本来目的とする有機化合物をM2と

し、ある一定圧力下での蒸気圧は温度T1とT2の間にあるものとする。T1以下の蒸気圧を有するものはM1とし、H₂Oなどの不純物がそれに該当する。また、T2以上に高い蒸気圧を有するM3は、遷移金属、有機金属などの不純物がそれに該当する。

【0058】このように、蒸気圧の異なるM1、M2、M3を含む材料を図4(A)に示すように、第1蒸発源2110に入れT2よりも低い温度で加熱する。第1蒸発源から昇華する材料はM1とM2であり、この時その上方に第2蒸発源211を設けておきT1よりも低い温度で保持しておくと、そこに吸着させることができる。次に、図4(B)に示すように第2蒸発源211をT1の温度に加熱するとM1が昇華し、吸着板212に吸着する。第2蒸発源211にはM1とM3が除去され、M2が残る。その後、図4(C)に示すように第2蒸発源211をT2程度の温度に加熱して基板上有機化合物の層を形成する。

【0059】図4で示す昇華精製の工程は、図2で説明した成膜装置の材料交換室112と成膜室107内で行なうことができる。成膜室内の清浄度は、内壁の鏡面仕上げやターボ分子ポンプやクライオポンプで排気することにより高められているので、基板上有機化合物中の酸素濃度は5×10⁻⁹/cm³以下、好適には1×10⁻⁹/cm³以下に低減させることができる。

【0060】(実施の形態2)実施の形態1において示す成膜装置を用いて作製される有機発光素子は、その構造に限定される事項はない。有機発光素子は透光性の導電膜からなる陽極と、アルカリ金属を含む陰極と、その間に有機化合物から成る層をもつて形成される。有機化合物からなる層は一層または複数の層から成っている。各層はその目的と機能により、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層などと区別して呼ばれている。これらは、低分子系有機化合物材料または、高分子系有機化合物材料のいずれか、或いは、両者を適宜組み合わせて形成することが可能である。

【0061】正孔注入層や正孔輸送層は、正孔の輸送特性に優れる有機化合物材料が選択され、代表的にはフタロシアニン系や芳香族アミン系の材料が採用される。また、電子注入層には電子輸送性の優れる金属錯体などが用いられている。

【0062】図5に有機発光素子の構造の一例を示す。図5(A)は低分子有機化合物による有機発光素子の一例であり、酸化インジウム・ズズ(ITO)で形成される陽極300、銅フタロシアニン(CuPc)で形成される正孔注入層301、芳香族アミン系材料であるMTDATA及びα-NPDで形成される正孔輸送層302、303、トリス-8-キノリノラトアルミニウム錯体(A1q₃)で形成される電子注入層兼発光層304、イッティルビウム(Yb)から成る陰極305が積層されている。A1q₃は一重項励起状態からの発光(蛍

光)を可能としている。

【0063】輝度を高めるには三重項励起状態からの発光(燐光)を利用する方が好ましい。図5(B)にそのような素子構造の一例を示す。ITOで形成される陽極310、フタロシアニン系材料であるCuPcで形成される正孔注入層311、芳香族アミン系材料である α -NPDで形成される正孔輸送層312上にカルバゾール系のCBP+Ir(ppy)₃を用いて発光層313を形成している。さらにバソキュプロイン(BCP)を用いて正孔ブロック層314を形成し、Al_q₃による電子注入層315が形成された構造を有している。

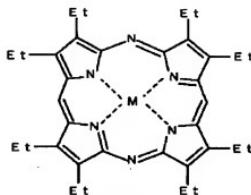
【0064】上記二つの構造は低分子系有機化合物を用いた例であるが、高分子系有機化合物と低分子系有機化合物を組み合わせた有機発光素子を実現することができる。図5(C)はその一例であり、高分子系有機化合物のポリチオフェン誘導体(PEDOT)により正孔注入層321を形成し、 α -NPDによる正孔輸送層322、CBP+Ir(ppy)₃による発光層323、BCPによる正孔ブロック層324、Al_q₃による電子注入層325が形成されている。正孔注入層をPEDOTに変えることにより、正孔注入特性が改善され、発光効率を向上させることができる。

【0065】発光層としてカルバゾール系のCBP+Ir(ppy)₃は三重項励起状態からの発光(燐光)を得ることができる有機化合物である。リブレット化合物は、としては以下の論文に記載の有機化合物が代表的な材料として挙げられる。(1) T.Tsutsui, C.Adachi, S.Saito, Photochemical Processes in Organized Molecular Systems, ed.K.Honda, (Elsevier Sci.Pub., Tokyo, 1991) p.437. (2) M.A.Baldo, D.F.O'Brien, Y.Ueda, A.Shoustikov, S.Sibley, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Nature 395 (1998) p.151. この論文には次の式で示される有機化合物が示されている。(3) M.A.Baldo, S.Lamansky, P.E.Burrows, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Appl.Phys.Lett., 75 (1999) p.4. (4) T.Tsutsui, M.-J.Yang, M.Yahiro, K.Nakamura, T.Watanabe, T.tsuji, Y.Fukuda, T.Wakimoto, S.Mayaguchi, Jpn.Appl.Phys., 38 (12B) (1999) L1502.

【0066】また、上記論文に記載された発光性材料だけでなく、次の分子式で表される発光性材料(具体的には金属錯体もしくは有機化合物)を用いることが可能であると考えている。

【0067】

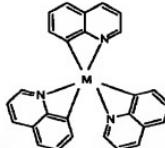
【化3】



[式中、Etはエチル基、Mは周期表の8~10族に属する元素を表す]

【0068】

【化4】



[式中、Mは周期表の8~10族に属する元素を表す]

【0069】上記分子式において、Mは周期表の8~10族に属する元素、Etはエチル基である。上記論文では、白金、イリジウムが用いられている。また、本発明者はニッケル、コバルトもしくはパラジウムは、白金やイリジウムに比べて安価であるため、表示装置の製造コストを低減する上で好ましいと考えている。特に、ニッケルは錯体を形成しやすいため生産性も高く好ましいと考えられる。いずれにしても、三重項励起状態からの発光(燐光)は、一重項励起状態からの発光(螢光)よりも発光効率が高く、同じ発光輝度を得るにも動作電圧(有機発光素子を発光させるに要する電圧)を低くすることが可能である。

【0070】フタロシアニン系のCuPc、芳香族アミン系の α -NPD、MTDATA、カルバゾール系のCBPなどはいずれも分子に酸素が含まれない有機化合物である。このような有機化合物中に酸素またはH₂Oが混入することにより、化1と化2を用いて説明したような結合状態の変化が起こり、正孔輸送特性や発光特性を劣化させる。このような有機化合物の層の形成において、実施の形態1において図1~3を用いて説明した成膜装置及び成膜方法を採用する。そのことにより、発光素子中の酸素濃度を $1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以下、或いは、フタロシアニン系または芳香族アミン系の正孔注入層または正孔輸送層、カルバゾール系発光層を有する有機発光素子において、正孔注入層または正孔輸送層及びその近傍の酸素濃度を $1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以下にすることができる。

【0071】[実施の形態3]図6はアクティブマトリク

ス駆動方式の発光装置の構造を示す一例である。TFTは画素部とその周辺に各種の機能回路に設けられる。TFTはチャネル形成領域を形成する半導体膜の材質は、非晶質珪素または多結晶珪素が選択可能であるが、本発明はどちらを採用しても構わない。

【0072】基板601はガラス基板または有機樹脂基板を採用する。有機樹脂材料はガラス材料と比較して軽量であり、発光装置自体の軽量化に有効に作用する。発光装置を作製する上で適用できるものとしては、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンオクタフタレート(PEN)、ポリエーテルサルファン(PES)、アラミドなどの有機樹脂材料を用いることができる。ガラス基板は無アルカリガラスと呼ばれる、バリウムホウケイ酸ガラスやアルミニウムホウケイ酸ガラスを用いることが望ましい。ガラス基板の厚さは0.5~1.1mmのものが採用されるが、軽量化を目的とすると厚さは薄くする必要がある。また、さらに軽量化を図るには比重が2.37g/cと小さいものを採用することが望ましい。

【0073】図6では駆動回路部650にnチャネル型TFT652とpチャネル型TFT653が形成され、画素部651にはスイッチング用TFT654、電流制御用TFT655が形成されている様子を示している。これらのTFTは、塗化珪素または酸化塗化珪素(SiO_xN_yで表される)から成る第1絶縁層602上に半導体膜603~606、ゲート絶縁膜607、ゲート電極608~611などを用いて形成している。

【0074】ゲート電極の上層には、塗化珪素、酸化塗化珪素からなる第2絶縁層612が形成され、保護膜として用いている。さらに平坦化膜として、ポリイミドまたはアクリルなど有機樹脂材料から成る第1層間絶縁膜619を形成している。

【0075】駆動回路部650の回路構成は、ゲート信号側駆動回路とデータ信号側駆動回路とで異なるがここでは省略する。nチャネル型TFT652及びpチャネル型TFT653には配線612、613が接続し、これらのTFTを用いてシフトレジスタやラッ奇回路、パッファ回路などを形成している。

【0076】画素部651では、データ配線614がスイッチング用TFT654のソース側に接続し、ドレン側の配線615は電流制御用TFT655のゲート電極611と接続している。また、電流制御用TFT655のソース側は電源供給配線617と接続し、ドレン側の電極616が発光素子の陽極と接続している。

【0077】これらの配線上には塗化珪素などの有機絶縁材料から成る第2の層間絶縁膜627を形成している。有機樹脂材料は吸湿性があり、H₂Oを吸収する性質を持っている。そのH₂Oが再放出される有機化合物に酸素を供給し、有機発光素子を劣化させる原因となるので、H₂Oの吸収及び再放出を防ぐために、第2の

層間絶縁膜627の上に塗化珪素または酸化塗化珪素から成る第3絶縁膜620を形成する。或いは、第2の層間絶縁膜627を省略して、第3絶縁膜620の一層のみでこの層を形成することも可能である。

【0078】また、第3絶縁膜620は、酸化アルミニウム、塗化アルミニウム、酸化塗化アルミニウムなどを適用することもできる。これらは、酸化アルミニウム又は塗化アルミニウムをターゲットとしたスパッタリング法により被膜を形成することができる。

【0079】有機発光素子656は第3絶縁膜620上に形成し、ITO(酸化インジウム・スズ)などの透明導電性材料で形成する陽極621、正孔注入層、正孔輸送層、発光層などを有する有機化合物層623、MgAgやLiFなどのアルカリ金属またはアルカリ土類金属などの材料を用いて形成する陰極624とから成っている。有機化合物層623の詳細な構造は任意なものとするが、その一例は実施の形態2において図5で示されている。

【0080】有機化合物層623や陰極624はウェット処理(薬液によるエッティングや水洗などの処理)を行うことができないので、陽極621に合わせて、有機絶縁膜619上に感光性樹脂材料で形成される隔壁層622を設ける。隔壁層622は陽極621の端部を被覆するようになる。具体的には、隔壁層622はネガ型のレジストを塗布し、ベーク後に1~2μm程度の厚さとなるようになる。その後、所定のバターンを設けたフォトマスクを用い紫外線を照射して露光する。透過率の悪いネガ型のレジスト材料を用いると、膜の厚さ方向で感光される割合が変化し、これを現像すると図6で示すようにバターンの端部を逆テープー型の形状とすることができる。勿論、このような隔壁層は、感光性のポリイミドなどを用いて形成することも可能である。

【0081】図8是有機発光素子を形成する部分の詳細図を示している。隔壁層622の端部を逆テープー型に形成した後、蒸着法を用いて有機化合物層623と陰極層624を形成すると、陽極621と接する隔壁層622の底部に回り込まることなく形成することができる。蒸着法では蒸発源からの蒸発材料が指向性をもって基板に付着するので、逆テープー型の形状を有する隔壁層622の頂部と底部の段差により、陽極621上に図8で示す状態で有機化合物層と陰極層を形成することができる。

【0082】また、図9は画素部の構造を説明する上面図であり、G-G'線の断面構造が図8に対応している。陽極621は各画素に設けられたTFTに対応して、個別に分離して形成している。隔壁層622は陽極621の端部を覆うように、かつ複数の画素に渡ってストライプ状に形成している。点線で囲んだ領域690の内側に有機化合物層を蒸着により形成する。有機化合物層は逆テープー型の隔壁層622により図8で示すよう

に形成される。陰極622も同様に形成されるが、隔壁層622が形成される外側の領域、即ち画素部の外側で連結されるように形成する。

【0083】陰極624は、仕事関数の小さいマグネシウム(Mg)、リチウム(Li)若しくはカルシウム(Ca)を含む材料を用いる。好ましくはMgAg(MgとAgをMg: Ag = 10: 1で混合した材料)である電極を用いれば良い。他にもMgAgAl、LiAl、LiFA1、マグネシウム、マグネシウム合金又はマグネシウム化合物を適用することもできる。さらにその上層には、窒化珪素または、DLC膜で第4絶縁膜625を2~30nm、好ましくは5~10nmの厚さで形成する。DLC膜はプラズマCVD法で形成可能であり、100°C以下の温度で形成しても、被覆性良く隔壁層622の端部を覆って形成することができる。DLC膜の内部応力は、酸素や窒素を微量に混入させることで緩和することが可能であり、保護膜として用いることが可能である。そして、DLC膜は酸素をはじめ、CO、CO₂、H₂Oなどのガスバリア性が高いことが知られている。第4絶縁膜625は、陰極624を形成した後、大気解放しないで連続的に形成することが望ましい。陰極624と有機化合物層623との界面状態は有機発光素子の発光効率に大きく影響するからである。

【0084】このように、隔壁層622に接すことなく有機化合物層623、陰極層624を形成し有機発光素子を形成することで熱応力によるクラックの発生を防ぐことが可能となる。また、有機発光素子は酸素やH₂Oを最も嫌うため、それをブロッキングするために窒化珪素または酸化窒化珪素及びDLC膜625が形成されている。また、これらは有機発光素子が有するアルカリ金属元素を外に出さないための機能も有している。

【0085】図6ではスイッチング用TFT654をマルチゲート構造とし、電流制御用TFT655にはゲート電極とオーバーラップする低濃度ドレイン(LDD)を設けている。多結晶珪素を用いたTFTは、高い動作速度を示すが故にホットキャリア注入などの劣化も起りやすい。そのため、図6のように、画素内において機能に応じて構造の異なるTFT(オフ電流の十分に低いスイッチング用TFTと、ホットキャリア注入に強い電流制御用TFT)を形成することは、高い信頼性を有し、且つ、良好な画像表示が可能な(動作性能の高い)表示装置を作成する上で非常に有効である。

【0086】図6で示すように、TFT654、655を形成する半導体膜の下層側(基板601側)には、第1絶縁膜602が形成されている。その反対の上層側には第2絶縁膜618が形成されている。一方、有機発光素子656の下層側には第3絶縁膜620が形成されている。上層側には第4絶縁膜625が形成される。そして、両者の間に有機絶縁膜619が形成され、一体化されている。TFT654、655のキラー不純物

となるナトリウムなどのアルカリ金属は、汚染源として基板601や有機発光素子656が考えられるが、第1絶縁膜602と第2絶縁膜618で閉むことによりプロッキングしている。一方、有機発光素子656は酸素やH₂Oを最も嫌うため、それをプロッキングするために第3絶縁膜620、第4絶縁膜625が形成されている。これらは有機発光素子656が有するアルカリ金属元素を外に出さないための機能も有している。

【0087】図6で示すような構造の有機発光装置において、効率的な作製方法の一例は、第3絶縁膜620、ITOに代表される透明導電膜で作製される陽極621をスピッタリング法により連続成膜する工程を採用できる。有機絶縁膜619の表面に著しいダメージを与えることなく、緻密な窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜を形成するにはスピッタリング法は適している。

【0088】以上のように、TFTと有機発光装置を組み合わせて画素部を形成し、発光装置を完成させることができる。このような発光装置はTFTを用いて駆動回路を同一基板上に形成することもできる。図6または図7で示すように、TFTの主要構成要素である半導体膜、ゲート絶縁膜及びゲート電極は、その下層側及び上層側を窒化珪素または酸化窒化珪素から成るプロッキング層と保護膜により閉むことにより、アルカリ金属や有機物の汚染を防ぐ構造を有している。一方有機発光素子はアルカリ金属を一部に含み、窒化珪素または酸化窒化珪素から成る保護膜と、窒化珪素または炭素を主成分とする絶縁膜から成るガスバリア層とで囲まれ、外部から酸素やH₂Oが浸入することを防ぐ構造を有している。

【0089】このように、本発明は不純物に対する特性の異なる素子を組合せ、お互いが干渉することなく発光装置を完成させることができる。さらに応力による影響を排除して信頼性を向上させることができる。

【0090】[実施の形態4]実施の形態3ではトップゲート型のTFT構造で説明したが、勿論ボトムゲート型或いは逆スターガ型のTFTを適用することも可能である。図7は画素部751に逆スターガ型のTFTにより、スイッチング用TFT754、電流制御用TFT755を形成している。基板701上にはモリブデンまたはタンタルなどで形成されるゲート電極702、703と配線704を設け、その上にゲート絶縁膜として機能する第1絶縁膜705を形成している。第1絶縁膜705は100~200nmの厚さで酸化珪素または窒化珪素などを用いて形成する。

【0091】半導体膜706、707にはチャネル形成領域の他ソース又はドレイン領域、LDD領域が形成されている。これらの領域を形成し、またチャネル形成領域を保護する都合上、絶縁膜708、709が設けられている。第2絶縁膜710は窒化珪素または酸化窒化珪素で形成し、半導体膜がアルカリ金属や有機物などにより汚染されないように設ける。さらに、ポリイミドなど

の有機樹脂材料から成る第1層間絶縁膜711を形成する。そして、コンタクトホールを形成した後、配線713～716を形成し、第2層間絶縁膜719を形成する。第2層間絶縁膜719も同様に、ポリイミドなどの有機樹脂材料で形成する。その上には塗化珪素または酸化珪素から成る第3絶縁膜712を形成する。配線713～716は第3絶縁膜712上に形成している。

【0092】有機発光素子756の陽極717は第3絶縁膜712上に形成され、その後ポリイミドにより隔壁層718を形成する。隔壁層718の表面はアルゴンによるプラズマ前処理を行い緻密化を行っても良いが、図7で示すように塗化珪素膜から成る絶縁膜719を形成してガス放出防止処理をして良い。有機化合物層720、陰極721、第4絶縁膜の構成も実施の形態2と同様であり、こうして逆スタガ型のTFTを用いて発光装置を完成させることができる。

【0093】また、逆スタガ型のTFTを用いて駆動回路を同一基板上に形成することもできる。図7で示すように、TFTの主要構成要素である半導体膜は、その下層側及び上層側を塗化珪素または酸化塗化珪素から成る第1絶縁膜と第2絶縁膜で囲むことにより、アルカリ金属や有機物の汚染を防ぐ構造をしている。一方有機発光素子はアルカリ金属を一部に含み、第3絶縁膜712と第4絶縁膜757により、外部から酸素やH₂Oが浸入することを防ぐ構造を有している。このように、逆スタガ型のTFTを用いても、不純物に対する特性の異なる素子を組合せ、お互いが干渉することなく発光装置を形成する技術を提供している。

【0094】(実施の形態5)実施の形態3または4で形成される有機発光素子を封止する構造を図に示す。図10はTFTを用いて駆動回路408と画素部409が形成された素子基板401と、封止基板402とがシール材405で固定されている状態を示している。素子基板401と封止基板402との間の封止領域内には有機発光素子403が形成され、乾燥剤407は駆動回路408上または、シール材405が形成された近傍に設けられている。有機発光素子403は隔壁層412によって挟まれたところに形成している。

【0095】封止基板にはポリイミド、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエーテルサルファン(PES)、アラミドなどの有機樹脂材料を用いる。基板の厚さは30～120μm程度のものを採用し可撓性を持たせることが可能である。端部にはガスバリア層としDLC膜(第4絶縁膜)408を形成している。但し、DLC膜は外部入力端子404には形成されていない。シール材にはエボキシ接着剤が用いられる。DLC膜408をシール材405に沿って、かつ、素子基板401と封止基板402の端部に沿って形成することで、この部分から浸透するH₂Oを防ぐことができる。

【0096】図11はこのような表示装置の外観を示す図である。画像を表示する方向は有機発光素子の構成によって異なるが、ここでは上方に光が放射して表示が成される。図11で示す構成は、TFTを用いて駆動回路部408及び画素部409が形成された素子基板401と封止基板402がシール材405により貼り合わされている。画素部409には隔壁層412が形成されている。素子基板401の端には、入力端子404が設けられこの部分でFPC(Flexible Print Circuit)が接続される。入力端子404には外部回路から画像データ信号や各種タイミング信号及び電源を入力する端子が500μmピッチで設けられている。そして、配線410で駆動回路部と接続されている。また、必要に応じてCPU、メモリーなどを形成したICチップ411がCOG(Chip on Glass)法などにより素子基板401に実装されても良い。

【0097】端部にはDLC膜が形成されシール部分から水蒸気や酸素などが浸入し、有機発光素子が劣化することを防いでいる。素子基板401や封止基板402に有機樹脂材料を用いる場合には、入力端子部を省く全面にDLC膜が形成されていても良い。DLC膜を成膜するとき、入力端子部はマスキングテーブルやシャドーマスクを用いて、予め被覆しておけば良い。

【0098】以上のようにして、実施の形態3または4で形成される有機発光素子を封止して発光装置を形成することができる。TFT及び有機発光素子はいずれも絶縁膜で囲まれ、外部から不純物が浸入しない構造となっている。さらに封止材を用いて素子基板と貼り合わせ、その端部をDLCで覆うことにより気密性が向上し、発光装置の劣化を防止することができる。

【0099】(実施の形態6)本発明は様々な電子装置に用いられている表示媒体に適用が可能である。このような電子装置には、携帯情報端末(電子手帳、モバイルコンピュータ、携帯電話等)、ビデオカメラ、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ、テレビ受像器、携帯電話等が挙げられる。それらの一例を図13に示す。

【0100】図13(A)は本発明の発光装置を適用してテレビ受像器を完成させる一例であり、筐体3001、支持台3002、表示部3003等により構成されている。本発明を表示部3003に適用してテレビ受像器を完成させることができる。

【0101】図13(B)は本発明の発光装置を適用してビデオカメラを完成させた一例であり、本体3011、表示部3012、音声入力部3013、操作スイッチ3014、バッテリー3015、受像部3016等により構成されている。本発明の発光装置を表示部3012に適用してビデオカメラを完成させることができる。

【0102】図13(C)は本発明の発光装置を適用してノート型のパーソナルコンピュータを完成させた一例であり、本体3021、筐体3022、表示部3023、

キーボード3024等により構成されている。本発明の発光装置を表示部3023に適用してノート型のパソコンを完成させることができる。

【0103】図13(D)は本発明の発光装置を適用してPDA(Personal Digital Assistant)を完成させた一例であり、本体3031、スタイルス3032、表示部3033、操作ボタン3034、外部インターフェイス3035等により構成されている。本発明の発光装置を表示部3033に適用してPDAを完成させることができると。

【0104】図13(E)は本発明の発光装置を適用して音響再生装置を完成させた一例であり、具体的には車載用のオーディオ装置であり、本体3041、表示部3042、操作スイッチ3043、3044等により構成されている。本発明の表示装置を表示部3042に適用して音響再生装置を完成させることができる。

【0105】図13(F)は本発明の発光装置を適用してデジタルカメラを完成させた一例であり、本体3051、表示部(A)3052、接眼部3053、操作スイッチ3054、表示部(B)3055、バッテリー3056等により構成されている。本発明の発光装置を表示部(A)3052および表示部(B)3055に適用してデジタルカメラを完成させることができる。

【0106】図13(G)は本発明の発光装置を適用して携帯電話を完成させた一例であり、本体3061、音声出力部3062、音声入力部3063、表示部3064、操作スイッチ3065、アンテナ3066等により構成されている。本発明の発光装置を表示部3064に適用して携帯電話を完成させることができる。

【0107】なお、ここで例示する電子装置はごく一例であり、これらの用途に限定するものではないことを付記する。

【0108】

【発明の効果】以上説明したように、本発明を用いるこ

とにより、有機発光素子の応力による劣化を防ぐことが可能となる。また、本発明は、TFTの主要構成要素である半導体膜、ゲート絶縁膜及びゲート電極は、その下層側及び上層側を窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第1絶縁層と第2絶縁層により囲むことにより、アルカリ金属や有機物の汚染を防ぐ構造を有している。一方有機発光素子はアルカリ金属を一部に含み、窒化珪素または酸化窒化珪素から成る第3絶縁層と、炭素を主成分とする絶縁膜から成る第4絶縁層とで囲まれ、外部から酸素やH₂Oが浸入することを防ぐ構造を実現する。そして、不純物に対する特性の異なる素子を組合せ、お互いに干渉することなく発光装置を完成させることができると。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の成膜装置の構成を説明する図。

【図2】 本発明の成膜装置の構成を説明する図。

【図3】 有機化合物材料に含まれる不純物とその蒸気圧の関係を説明する図。

【図4】 成膜装置内で昇華精製を行う方法を説明する図。

【図5】 有機発光素子の構造を説明する図。

【図6】 画素部及び駆動回路部を備えた有機発光装置の構造を説明する部分断面図。

【図7】 有機発光装置の画素部の構造を説明する断面図。

【図8】 有機発光装置の画素部の構造を説明する断面図。

【図9】 有機発光装置の画素部の構造を説明する上面図。

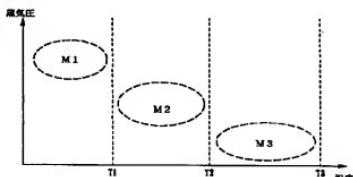
【図10】 有機発光装置の構造を説明する断面図。

【図11】 有機発光装置の外観を説明する斜視図。

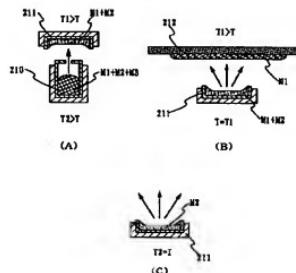
【図12】 本発明の発光装置の概念を説明する図。

【図13】 本発明の発光装置を適用した電子装置を例示する図。

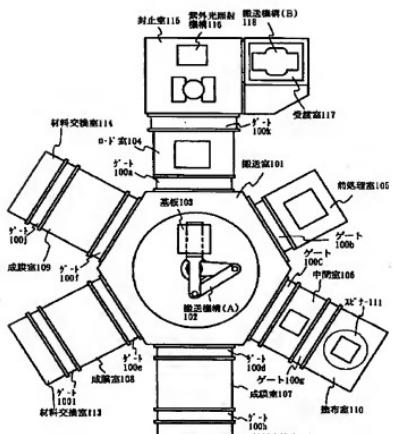
【図3】



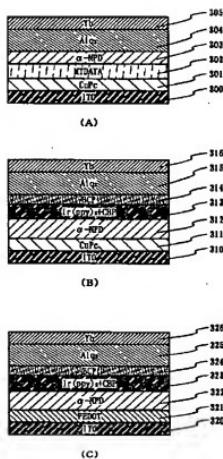
【図4】



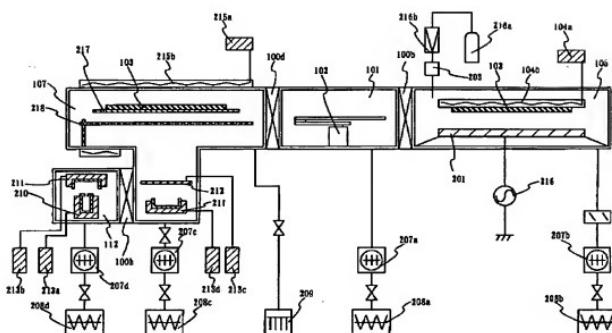
【図1】



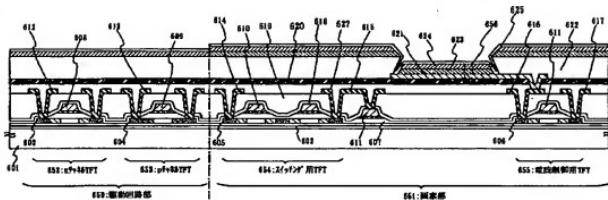
【习题5】



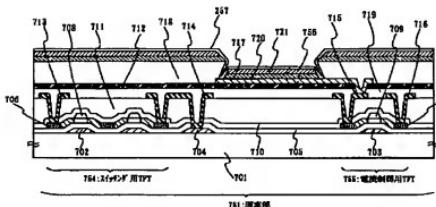
[図2]



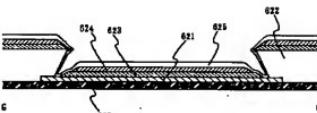
【图6】



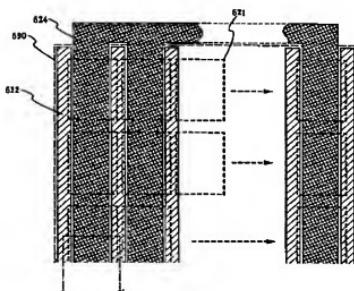
【図7】



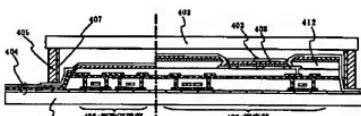
【图8】



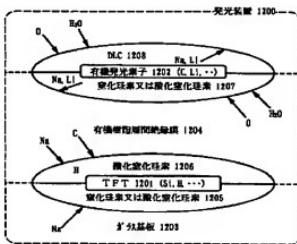
〔~~四~~9〕



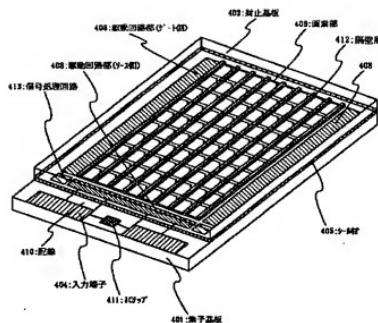
【図10】



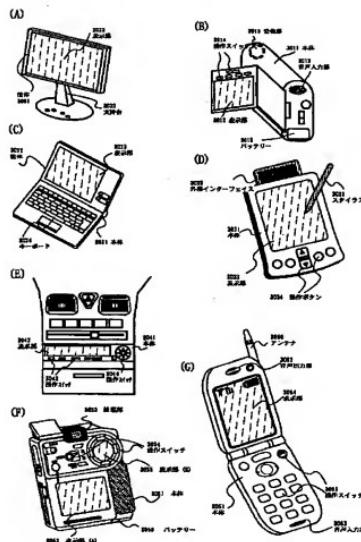
【图12】



【図11】



【図13】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

H 05 B 33/22

識別記号

F I

H 05 B 33/22

「エコート」(参考)

Z

F ターム(参考) 3K007 AB11 AB18 BA06 BB05 BB07
 CB01 DA01 DB03 EA00 EB00
 5C094 AA31 AA33 AA38 AA43 BA03
 BA27 CA19 DA09 DA13 EA04
 EA05 EB02 FA02 FB01 FB02
 FB12 FB14 FB15 FB20 GB10